(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-201855

(43)公開日 平成7年(1995)8月4日

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 4 頁)

(21)出願番号	特願平5-336434	(71)出願人 00	00005223
		當	士通株式会社
(22)出顧日	平成5年(1993)12月28日	神	奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
		(71)出願人 00	00237617
		當	士通ヴィエルエスアイ株式会社
		愛	知県春日井市高蔵寺町2丁目1844番2
		(72)発明者 岩	瀬 章弘
		爱	知県春日井市高蔵寺町二丁目1844番2
		當	士通ヴィエルエスアイ株式会社内
		(72)発明者 伊	藤栄作
		愛	知県春日井市高蔵寺町二丁目1844番2
		富	士通ヴィエルエスアイ株式会社内
,		(74)代理人 弁	理士 井桁 貞一
			最終頁に続く

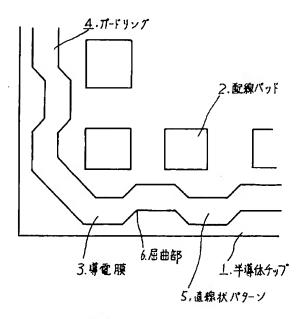
### (54) 【発明の名称】 半導体装置

### (57)【要約】

【目的】 本発明は、半導体チップの周縁と配線パッドの間の領域に、例えば耐湿性向上のために使用されるガードリング等の細長い導体膜を有する半導体装置に関し、半導体チップのモールド封止の際に、ガードリングにクラックを生ずる外部応力を低減して、クラックによる特性不良を改善し、耐湿性の向上を行う。

【構成】 半導体チップ1の周縁と配線パッド2間の領域に設けられた導電膜3からなるガードリング4が、蛇行状に屈曲、或いは湾曲したパターンからなる。

# 本発明の原理説明図



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体チップ(1) の周縁と配線パッド (2) 間の領域に設けられた導電膜(3) からなるガードリ ング(4) が、蛇行状に屈曲、或いは湾曲したパターンか らなることを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 前記ガードリング(4) が複数層の導電膜 (3) からなり、該導電膜(3) は層間絶縁膜(7) のスルー ホール(8)を介して互いに接続されてなることを特徴と する請求項1記載の半導体装置。

【請求項3】 前記複数層の導電膜(3) は少なくとも上 10 層の導電膜(3a)が下層の導電膜(3b)に覆い被さるよう に積層してなることを特徴とする請求項1または2記載 の半導体装置。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は半導体基板の周辺部に細 長い導体膜を有する半導体装置に関し、例えば耐湿性向 上のために使用されるガードリングの形成技術に関す る。

#### [0002]

【従来の技術】図3は従来例の説明図である。図におい て、1は半導体チップ、2は配線パッド、3は導電膜、 4はガードリング、9は四隅部、10はスリットである。 【0003】従来、半導体チップ1をモールド樹脂で封 止した場合、図3(a)に示したような半導体チップ1 の周縁と配線パッド2間の領域に設けられた導電膜3か らなる直線状のガードリング4のパターンでは、モール ド樹脂による強い応力が特に半導体チップ 1 周縁の四隅 部9に大きく加わり、半導体チップ1の周縁に設けられ たガードリング4の上、及び周辺でガードリング4の導 30 基板である。 電膜3を覆った図示しないパッシベーション膜にクラッ クが生ずることが知られている。

【0004】そこで、特開平2-77132号公報で は、図3(b)に示すように、ガードリング4に延在す るリング方向に平行なスリット10を設けて、上記の欠点 の改良を行っている。

# [0005]

【発明が解決しようとする課題】ところが、半導体装置 の微細化にともない、ガードリングの幅も非常に細くな り、スリットを入れることにより配線幅はより細くなっ 40 て、目的とは逆にパッシベーション膜のクラックによる ガードリングの断線を招くようになってきた。

【0006】本発明は、以上のような点を鑑み、モール ド樹脂成形時のガードリング上のパッシベーション膜 の、外部応力によるクラック等に起因する特性不良の改 善や、耐湿性の向上を達成することができる半導体装置 を提供することを目的とする。

## [0007]

【課題を解決するための手段】図1は本発明の原理説明 図である。図において、1は半導体チップ、2は配線パ 50

ッド、3は導電膜、4はガードリング、5は直線状パタ ーン、6は屈曲部である。

【0008】上記問題点を解決するために、チップの周 縁に設けたガードリング4の直線部分を少なくするため に直線状パターン5をより短くして、複数の屈曲部6を 設けると良い。

【0009】即ち、本発明の目的は、図1に示すよう に、半導体チップ1の周縁と配線パッド2間の領域に設 けられた導電膜3からなるガードリング4が、蛇行状に 屈曲、或いは湾曲したパターンからなることにより、ま た、後述の実施例と図2で説明するように、前記ガード リング4が複数層の導電膜3からなり、上層と下層の導 電膜3は層間絶縁膜7のスルーホール8を介して互いに 接続されてなることにより、更に、前記複数層の導電膜 3は少なくとも上層の導電膜3aが、下層の導電膜3bに覆 い被さるように積層してなることにより達成される。

#### [0010]

【作用】本発明の手段によれば、上記ガードリングの導 電膜の直線状パターンを短くし、複数の屈曲部を設けて 20 いるので、外部応力を短い直線状パターンの部分に分割 し、大きな応力を分散させるとともに、複数の屈曲部を 設け、そのバネの原理を利用して、応力を吸収し、クラ ックの発生を緩和する。

# [0011]

【実施例】図2は本発明の一実施例の模式断面図であ る。図において、1は半導体チップ、2は配線パッド、 3は導電膜、3aは上層の導電膜、3bは下層の導電膜、4 はガードリング、5は直線状パターン、6は屈曲部、7 は層間絶縁膜、8はスルーホール、9は四隅部、11はSi

【0012】図2を用いて、本発明の一実施例について 説明する。図2(a)に示すように、ガードリング4に ポリSi膜からなる上層の導電膜3a、AI膜からなる下層の 導電膜3bを使用し、50μm程度の間隔でSiO2膜からなる 層間絶縁膜7にスルーホール(導通窓)8を設けて上層 の導電膜3aと下層の導電膜3bとを接続させている。

【0013】ガードリング4の直線状パターン5は出来 るだけ短くし、多くの屈曲部6を持たせる。屈曲部6の 内角は 135°としているが、この屈曲部6は多角形化 し、円周に近い形がより効果的である。

【0014】図2(b)は図2(a)のA-A'間の断 面図である。二層目の上層の導体膜3aは一層目の下層の 導体膜3bより外側に覆い被せてある。このような構造に おいて、例えば、大きな応力がチップの四隅部9から加 わったとしても、ガードリング4のパターンは短い直線 状パターン5に分散され、且つ、a~a"系列、及び、 c~c"の系列はバネの作用をして、下層の導電膜3bを 被覆する図示しないパッシベーション膜のクラックや、 それによるガードリング4の断線を防止出来る。

【0015】

3

【発明の効果】本発明によれば、スリットの形成が困難な細いガードリングであっても、短い直線部と複数の屈曲部を形成することにより、パッシベーション膜に加わる応力を緩和でき、ガードリングの断線率を低下させ、半導体装置の外部応力による特性不良の改善、耐湿性の向上を達成でき、半導体装置の信頼性の向上に著しく寄与する。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の原理説明図

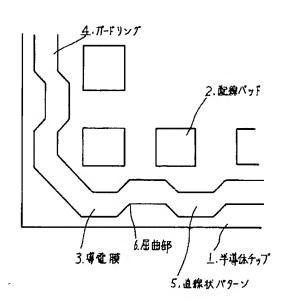
【図2】 本発明の一実施例の説明図

【図3】 従来例の説明図

【符号の説明】

【図1】

### 本発明の原 理 説 明 図

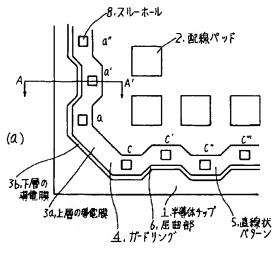


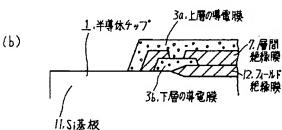
1 半導体チップ

- 2 配線パッド
- 3 導電膜
- 3a 上層の導電膜
- 3b 下層の導電膜
- 4 ガードリング
- 5 直線状パターン
- 6 屈曲部
- 7 層間絶縁膜
- 10 8 スルーホール
  - 11 Si基板

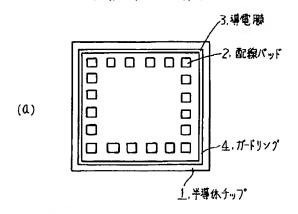
【図2】

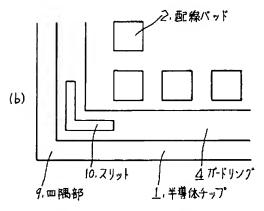
### 木発明の一実 施例の説明 図





【図3】 従来例の説明 図





フロントページの続き

# (72)発明者 永井 真二

愛知県春日井市高蔵寺町二丁目1844番2 富士通ヴィエルエスアイ株式会社内